

期刊信息

篇名	密码芯片的安全性测试原理
语种	英文
撰写或编译	
作者	范明钰,王光卫
第一作者单位	
刊物名称	已投电子科技大学学报,核
页面	
出版日期	年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	密码芯片安全性测试原理和方法